(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号 特表2002-532705 (P2002-532705A)

(43)公表日 平成14年10月2日(2002.10.2)

(51) Int.Cl.7

G01C 19/72

識別記号

FΙ

テーマコート* (参考)

G01C 19/72

J 2F105

S

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 42 頁)

(21)出願番号 特願2000-588571(P2000-588571) (86) (22)出願日 平成11年11月9日(1999.11.9) 平成13年6月18日(2001.6.18) (85)翻訳文提出日 (86)国際出願番号 PCT/US99/26517 WO00/36375 (87)国際公開番号 (87)国際公開日 平成12年6月22日(2000.6.22) (31)優先権主張番号 09/215,581 (32)優先日 平成10年12月17日(1998, 12, 17) (33)優先権主張国 米国(US) (81)指定国 EP(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, I T, LU, MC, NL, PT, SE), BR, CA, J

(71)出願人 ハネウエル・インコーポレーテッド アメリカ合衆国・07962・ニュージャジー 州・モーリスタウン・コロンピア ロー ド・101

(72)発明者 スザフラニーク、ポグダン

アメリカ合衆国 アリゾナ州 85024, フ エニツクス, イースト ユニオン ヒルズ

シヤープ1042 1717

(72)発明者 プレイキ, ジエイムズ エヌ.

アメリカ合衆国 アリゾナ州 85254, ス コツデイル, イースト マイケル ドライ

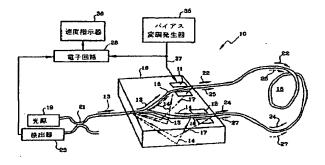
プ 5528

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 同一方向に伝播する、並びに反対方向に伝播する偏光誤差の抑制を変調した光ファイパジャイロ スコープ

(57)【要約】

偏光誤差を補正する変調機能を有した光ファイバジャイロスコープであり、偏光誤差は主波及び従波のクロスカップリングされた被間の干渉から生じさせることを目的とする。これらの誤差信号は除去することが極めて困難であるが、変調信号が期間に亘って全誤差を最少にする集積光チップに印加可能にされ、相互が区別され、且つ連係した変調信号を検出コイルの対向する入力部に対し与えることにより、各種の偏光誤差が変調信号期間に亘りゼロに平均化できる。



DED AVAILABLE COPY

【特許請求の範囲】

光源と、光源と連結されパス軸及びリジェクト軸を有する偏 【請求項1】 光子と、光源と連結された第1のポートを有するスプリッタと、スプリッタの第 3のポートに接続される第2の端部と第2のポートに接続される第1の端部とを 有する検出ループと、スプリッタの第2のポートの近傍の第1の変調器と、第1 の変調器と接続される第1の信号発生器とを備え、光源は偏光子に対し光を与え 、偏光子のパス軸を通過する光はパス偏光状態を有し、リジェクト軸を通過する 光はリジェクト偏光状態を有し、第1の変調器はパス偏光状態の光を変更し、ス プリッタは第1の端部で第2のポートを出て検出ループ内に入る第1の主波と第 2の端部で第3のポートを出て検出ループ内に入る第2の従波とに光をスプリッ トし、検出ループの第2の端部を出て第3のポートに入りスプリッタに入る第1 の従波と検出ループの第1の端部を出て第2のポートに入りスプリッタに入る第 2の従波とを合成し、スプリッタの第1のポートから合成した波を出力し、第1 及び第2の従波はパス偏光状態を有し、主波の一部のクロスカップリングにより リジェクト偏光状態を有する従波が得られ、振幅型偏光誤差が光ファイバジャイ 、ロスコープ内に生じ、各振幅型の偏光誤差は主波及び従波間の干渉により発生さ れ、第1の信号発生器からの第1の変調信号がいくつかの振幅型偏光誤差を抑制 してなる偏光誤差抑制を有する光ファイバジャイロスコープ。

【請求項2】 ビーム光を与える工程と、偏光子でビーム光を偏光する工程と、ビーム光を第1及び第2の主光波にスプリットする工程と、光ファイバ検出ループ内に第1及び第2の主光波を入力する工程と、変調器における共通周期でを有する第1及び第2の主光波を変調する工程とを包有してなり、第1及び第2の主光波は光ファイバ検出ループ内を反対方向に伝播し、第1及び第2の主光波の平均は $sin(\psi_m)$ [$cos(\psi_1-\psi_m+\Psi)+cos(\psi_1+\Psi)$] = 0

及び $\sin (\psi_m) \left[\cos (\psi_2 + \psi_m + \gamma) + \cos (\psi_2 + \gamma)\right] = 0$ で示され、

ここに $\psi_m = \psi_1$ (1) $-\psi_1$ ($t + \tau$) $+\psi_2$ ($t + \tau$) $-\psi_2$ (t) 及 U_{θ} ひ $_{\theta}$ な任意の位相角度である光ファイバジャイロスコープ内の偏光誤差を減

少させる方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

(技術分野)

この発明は同一方向に出ない伝播する、並びに反対方向に伝播する偏光誤差の 抑制を変調した光ファイバジャイロスコープに関する。

[0002]

(背景技術)

代表的な光ファイバジャイロスコープでは、ジャイロスコープによる回転検出 誤差を引き起こす偏光現象が存在する。ある偏光誤差はある偏光状態から別の偏 光状態へ連係されている光により引き起こされる。例えばプロトン交換集積光回 路を有するジャイロスコープの場合、前記の連係は集積光回路が光源及び光ファ イバ検出ループと結合するときに生じる。この集積光回路の位相変調は、ある偏 光状態を変調器に加えるある信号に対する別の偏光状態の場合と異なるように動 作する。各種の偏光誤差のあるソース及び特性は本発明以前の従来技術において 周知でないものと考えられる。このソース及び特性の識知及びこれに続く解決法 が開示される。

[0003]

光ファイバジャイロスコープにおける振幅及び強度型偏光誤差を抑制する構成では微妙な変調信号を使用する。ジャイロスコープの検出ループ内の1つあるいは複数の位相変調器は偏光子のリジェクト軸に沿って偏光された少量の光に対する場合より偏光子のパス軸に沿って偏光された光に対し異なるように作用する。この状態は集積光回路変調器の場合に存在する。プロトン交換リチウム・ニオベート変調器の場合、残留するリジェクト軸の光は集積光回路を経て別の光路を通過するので、実質的に位相が変調されない。導波管は光の1偏光を案内するだけである。チップを通過する他の偏光状態の光の漏れは位相変調器をバイパスする散乱される光に起因する。結果として偏光誤差を除去する本発明においては偏波面保存(PM)型光ファイバジャイロスコープ及び減偏光(SM)型光ファイバジャイロスコープ及び減偏光(SM)型光ファイバジャイロスコープの両方に適用される。

[0004]

この偏光誤差抑制を得るため複数の実施形態が存在する。一の実施形態はバイアス変調により複数の偏光誤差を抑制し、減少化技術により残余の誤差を抑制する開ループ信号処理システムである。この技術は1994年7月5日に発行された「モードカップリング誤差の構成制御」の名称の、ブレーク等による米国特許第5,327,213号に開示されている。また1994年12月27日に発行され「モードカップリング誤差の構成制御」の名称の、ブレーク等による米国特許第5,377,283号に本明細書の参考になる技術事項が開示される。別の開ループ処理システムはバイアス変調で幾つかの偏光誤差を抑制し、検出ループの反対側に配置される第2の位相変調器に供給される特定基準を満足する変調信号で他の偏光誤差を抑制する。ある特定基準を満足するランプ状波形を有する閉ループ信号処理システムでは変調信号がループの両側に配置される変調器へ供給され、またバイアス変調信号はループの片側あるいは両側の変調器へ供給される

[0005]

振幅型及び強度型の偏光誤差を説明するために一般式が開示される。この式は位相変調器が2個の偏光状態を同一の方法で影響を与えることを含んでいる。この場合ループ内の同一方向に伝播する主波及び疑似波間には無視できる交流干渉が存在する。主波は好ましい偏光波であり、疑似波即ち従波は拒絶される偏光波である。これは全ファイバジャイロスコープにおける状態である。顕著な偏光誤差のすべてがループ内の反対方向に伝播する各種の波間の干渉により生じる。

[0006]

(発明の開示)

本発明によれば、1あるいはそれ以上の位相変調器が同一の方法で主偏光状態及び従偏光状態に影響を与えず、同一の方向に伝播する波もジャイロスコープの復調バンド幅内の交流干渉項を生じる場合の偏光誤差問題が解決される。この場合結果として4種の振幅偏光誤差及び1種の強度偏光誤差が生じる。異なる種類の誤差は区別され誤差を除去するために与えられた各種の変調を有する。各種の誤差干渉に与えられる変調はまた主信号に与えられる変調と異なる。このため変調技術により誤差を抑制可能であり、良好な信号感度が維持可能になる。

[0007]

(発明を実施するための最良の形態)

光ファイバジャイロスコープ内の振幅型及び強度型偏光誤差を抑制する本発明 においては微妙な変調信号を使用する。図1のジャイロスコープ10の検出ルー プ15内の一つの位相変調器11あるいは複数の変調器11、12は偏光子16 のリジェクト軸に沿って偏光される少量の光14の場合とプロトン交換式リチウ ム・ニオベート (LiNbO₃)集積光回路16(本来偏光子)のパス軸に沿っ て偏光される光13の場合とは異なるように作用する必要がある。このような事 熊は実寸ではない図1に示す集積光回路16内の位相変調器11、12に存在す る。プロトン交換LiNbO。、位相変調器11、12の場合残りのリジェクト 軸光17は、変調パス軸を通過する光13とは異なるチップ16を経た物理的光 路を通過するので、実質的に位相変調されない。導波管18は光13の一方の偏 光を案内するだけである。チップ16を通過する光の他方の偏光状態の漏れは位 相変調器11、12をバイパスする散乱された光17のためによる。光源19は 集積光回路(IOC) 16に対し光13を与える。IOC16から戻る光はカプ ラ21を経て検出器23へ送られる。検出器13は戻った光信号34を電気信号 に変換する。この電気信号は電子回路26へ送られる。バイアス発生器35はラ イン37上のバイアス変調信号を位相変調器11及び電子回路26に対し与える 。電子回路26の出力はループ15の回転速度を示しており、速度指示器36へ 送られる。図2において図1の要素と同一のものには同一の参照番号を付して示 してある。

[0008]

図2においてはループ15の片側に付設される位相変調器11を有したプロトン交換部LiNbO。IOC16を備えた開ループ光ファイバジャイロスコープ20の簡略図を示す。ライン37上のバイアス変調信号 ø 、を有する発生器28は位相変調器11を駆動する。発生器28からの基準信号は復調のために開ループ電子回路26に対し与えられる。ループ15のこの側は主時計方向(CW)光波22がループに入力する場所である。主反時計方向(CCW)光波24はループ15の対向側に入る。疑似CW光波25及び疑似CCW光波27は偏光子1

6のリジェクト軸を通過し、次にループ15に入る。更に疑似光波25、27は 位相変調器11により影響されないが、両方の主光波22、24は影響される。 光波24はループに入る際に影響される。主CCW光波24及び疑似CW光波25間の干渉により生じる周知な振幅型誤差信号は主CW光波22及び疑似CW光波25間の干渉によって生じる等しく対向する誤差により無効にされる。この偏光誤差がループの片側の変調により自動的に抑制されるので、疑似CW光波25がインコヒレントに主CW光波22及び主CCW光波24と干渉するようにすればよく、正確且つ確実にする必要がない。疑似CCW光波27が主CW光波22及び主CCW光波27が主CW光波22を減少化し偏光誤差を抑制することができる。

[0009]

図3は各発生器28、29により駆動されるループ15の両側に位相変調器11、12を有するIOC16を備えた開ループ光ファイバジャイロスコープ30の略図である。ライン37を経て発生器28からのバイアス変調信号 \$\rightarrow\$15の片側(即とW光波25と連係する振幅型誤差を抑制する効果のあるループ15の片側(即ち、位相変調器11)に再び印加される。変調発生器29からの第2の変調信号 \$\rightarrow\$2 がループ15のCCW側の第2の変調器12に印加されて、主光波22、24と干渉する疑似CCW光波27と連係する振幅型偏光誤差を抑制する。第2の変調信号 \$\rightarrow\$2 はセンサ30の動作と干渉しない周波数成分を有する。更に第2の変調信号 \$\rightarrow\$2 はcos \$\rightarrow\$2 = 0の平均値の基準を満足する。ここに \$\rightarrow\$2 は第2の変調器12によるIOC16の偏光子のパス軸に沿って偏光される光に与えられる位相変調であり、 \$\rightarrow\$2 は例えば主光波22、24と干渉する疑似CCW光波27と連係した振幅型偏光誤差を抑制する正弦波、三角波あるいはノコギリ波にできる。

[0010]

図4は閉ループ光ファイバジャイロスコープ40の略図を示す。IOC16はループ15のCW側に位相変調器11をループのCCW側には変調器12を有している。発生器31から加算器33を経てライン38上のバイアス変調信号が位相変調器11、12に印加される。またバイアス変調信号はIOC16の変調器

の一のみに印加可能である。加算器 3 3 を経て発生器 3 2 からの閉ループ、ランプ状信号 ϕ_1 、 ϕ_2 はまた変調器 1 1、1 2 に印加される。位相変調器 1 1 に印加される信号は ϕ_2 である。閉ループ信号の振幅は検出器 2 3 からの電気信号により決まる電子回路 3 9 により設定される。検出器 2 3 は I O C 1 6 を経てループ 1 5 から戻る光を入力する。ファイバのループ巻きと平行な平面に対し垂直な軸を中心にループ 1 5 が回転する結果、主光波 2 2、2 4 間に位相シフトが生じる。位相シフトされた主光波間の干渉は検出され信号として電子回路 3 9、ランプ発生器 3 2 及び変調器 1 1、1 2 へ送られる。回転中このフィードバック信号により主光波 2 2、2 4 が互いに逆位相にされる。このフィードバック信号はより主光波 2 2、2 4 が互いに逆位相にされる。このフィードバック信号はより主光波 2 2、2 4 が互いに逆位相にされる。このフィードバック信号はより主光波 2 2、2 4 が互いに逆位相にされる。このフィードがの信号は誤差を生じその結果回転速度の指示が不正確になる。この不正確な指示は偏光のクロスカップリング(連係接続)のためである。

[0011]

バイアス変調信号及び閉ループ信号の波形はディジタル的なステップからなり、各ステップの期間はループ15の周囲の光の遷移時間に等しい。信号 ø 1 及び ø 2 は時間関数であり以下の基準を満足する。

[0012]

$$E\{\sin(\phi_m)^*[\cos(\phi_2 + \phi_m + \psi) + \cos(\phi_2 + \psi)]\} = 0$$

$$E\{\sin(\phi_m)^*[\cos(\phi_1 - \phi_m + \gamma) + \cos(\phi_1 + \gamma)]\} = 0,$$

[0013]

ここに $where \Phi_m = \Phi_1$ $(t) - \Phi_1$ $(t+r) + \Phi_2$ $(t+r) - \Phi_2$ (t) は反対方向に伝播する主光波間の変調器により与えられる全位相差変調であり、 ψ 及び γ は任意の位相角である。E \parallel は外囲した波形の平均(あるいは予想)値を示す。平均時間はループ閉鎖の 1 周期である。

[0014]

システム 4 0 の 1 実施形態は 4 ステップデュアルランプ波形である閉ループ波 形を有する。閉ループ信号に対する別のシステムは変調器 1 1 、 1 2 に 夫々印加 される別個のセロダイン波形であるデュアルセロダインシステムである。別のシステムはある種の閉ループ信号を使用し次に上述した基準を満足する干渉しない 周波数成分からなる波形を加えることである。

[0015]

一般に、偏光誤差を抑制する変調技術は以下の基準を有している。

[0016]

$$E\{\sin(\phi_{m})^{*}[\cos(\phi_{2x}^{-}\phi_{2y}^{-}+\phi_{m}^{-}+\gamma)+\cos(\phi_{2x}^{-}\phi_{2y}^{-}+\gamma)]\}=0$$

$$E\{\sin(\phi_{m})^{*}[\cos(\phi_{1x}^{-}\phi_{1y}^{-}+\phi_{m}^{-}+\psi)+\cos(\phi_{1x}^{-}\phi_{1y}^{-}+\psi)]\}=0$$

[0017]

ここに、添え字「x」「y」はチップ16の両側の光のx及びy(主及び疑似)軸で伝播する光に供給される位相変調信号を示すためにし加された。

[0018]

更に詳述するに同一方向に伝播する偏光誤差を使用して反対方向に伝播する偏光誤差が無効にされる。この方法は、位相変調により主及び疑似偏光路が異なるように影響されるときに可能である。ここで満足すべき基準は以下の通りである

[0019]

$$\begin{split} &E\{\sin(\phi_{m})^{*}[\cos(\phi_{2x}-\phi_{2y}+\phi_{m}+\gamma)]\} = -E\{\sin(\phi_{m})^{*}[\cos(\phi_{2x}-\phi_{2y}+\gamma)]\} \\ &E\{\sin(\phi_{m})^{*}[\cos(\phi_{1x}-\phi_{1y}-\phi_{m}+\psi)]\} = -E\{\sin(\phi_{m})^{*}[\cos(\phi_{1x}-\phi_{1y}+\psi)]\} \end{split}$$

[0020]

ジャイロスコープの検出ループ内の \mathbf{E}_{ω} (時計方向に伝播したループを出る光) に対する \mathbf{E}_{ω} (入力光波形)の関係は以下のジョーンズ行列により示され

る。図5は位相変調器11に対する ϕ_1 、(t)及び ϕ_1 、(t)の入力及び変調器12に対する入力 ϕ_2 、(t)及び ϕ_2 、(t)を示す。

[0021]

$$\overline{E}_{cw} = k \begin{bmatrix} j\phi_{2x}(t+t) & & & \\ e & 0 & & \\ 0 & \epsilon_2 e^{j\phi_{2y}(t+t)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j\phi_{1x}(t) & & \\ e & 0 & \\ 0 & \epsilon_1 e^{j\phi_{2y}(t)} \end{bmatrix} \overline{E}_{ta}$$

[0022]

ここに、 ϕ_{1x} =変調器 11 による x (パス) 偏光された成分に印加される位相変調信号

 ϕ_{2x} =変調器 12 による x (パス) 偏光された成分に印加される位相変調信号

 $\phi_{1,y}$ =変調器 1 1 による y (リジェクト) 偏光された成分に印加される位相変調信号

 ϕ_{2} , =変調器 1 2 による y (リジェクト) 偏光された成分に印加される位相 変調信号

τ = 伝播遅延時間

κ = 偏光独立ロス及び位相シフト用のロスを含む定数

ε₁ =集積回路 1 6 の変調器 1 1 側の偏光消光比

ε 2 = 集積回路 1 6 の変調器 1 2 側の偏光消光比

ジョーンズ行列

A=検出コイル15内のファイバ長に亘ってx(パス)偏光軸での時計方向波22の量変化

B=x (パス) 偏光軸における時計方向波 2 2 に対し検出コイル 15 のファイバ長に亘りクロスカップリングされた y (リジェクト) 偏光軸の時計方向波 25 の光量

C = y (リジェクト) 偏光軸の時計方向波 2 5 に対し検出コイル 1 5 のファイバ長に亘りクロスカップリングされた x (パス) 偏光軸の時計方向波 2 2 の光量

D=検出コイル15のファイバ長にわたりy(リジェクト)偏光軸の時計方向波25の光量である。

[0023]

$$\Rightarrow \qquad \overline{E}_{av} = k \begin{bmatrix} Ae^{j[\phi_{1x}(t)+\phi_{2x}(t+r)]} & \in_1 Be^{j[\phi_{1y}(t)+\phi_{2x}(t+r)]} \\ \in_2 Ce^{j[\phi_{1x}(t)+\phi_{2y}(t+r)]} & \in_1 \in_2 De^{j[\phi_{1y}(t)+\phi_{2y}(t+r)]} \end{bmatrix} \overline{E}_{ia}$$

[0024]

上述から反対方向に伝播する光の波形(E,,,)に対する入力波形(E,,)の関係は

以下のようである。

[0025]

$$\overrightarrow{\mathbf{E}}_{ccw} = k \begin{bmatrix} e^{j\phi_{1x}(t+r)} & 0 \\ 0 & \in_{\mathbf{I}} e^{j\phi_{1y}(t+r)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & -C \\ -B & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{j\phi_{2x}(t)} & 0 \\ 0 & \in_{\mathbf{I}} e^{j\phi_{R}} \end{bmatrix} \overrightarrow{\mathbf{E}}_{tr} e^{j\phi_{R}}$$

$$\widetilde{\mathbf{E}}_{cow} = k \begin{bmatrix} Ae^{j[\phi_{2x}(t)+\phi_{1x}(t+\tau)]} & -\epsilon_2 & Ce^{j[\phi_{2y}(t)+\phi_{1x}(t+\tau)]} \\ -\epsilon_1 & Be^{j[\phi_{2x}(t)+\phi_{1y}(t+\tau)]} & \epsilon_1\epsilon_2 & De^{j[\phi_{2y}(t)+\phi_{1y}(t+\tau)]} \end{bmatrix} \widetilde{\mathbf{E}}_{in}e^{j\phi_R}$$

[0026]

ここに $\phi_R = \frac{2\pi LD}{\lambda c} \Omega$ はサニャック位相シフトであり、すべてCCW波内に含

まれ、L は検出ループファイバの長さ、D はループの直径、 λ は光波長、c は光速、D ない D は回転速度である。

[0027]

次に $\overline{E}_{out} = \overline{E}_{out} + \overline{E}_{occ}$ と $I_{out} = \overline{E}_{out}|^2$ と定義する。

[0028]

ここにⅠ。』、はループを出る光の強度である。

[0029]

項を
$$\epsilon$$
 の一次のみに注目すると、 $\overline{E}_{in} = \begin{bmatrix} E_{in} \\ E_{in} \end{bmatrix}$ and $I_{in} = |E_{in}|^2$ をとることによ

り見いだすことができる。

[0030]

$$I_{aut} = k^2 |A|^2 I_{iax} [2 + 2\cos[\phi_{1x}(t) - \phi_{1x}(t+\tau) + \phi_{2x}(t+\tau) - \phi_{2x}(t) - \phi_{R}]]$$
+ 4 誤差項

[0031]

最初の誤差項、誤差1は以下の通りである。

[0032]

$$k^2 \in AB * E_{tor} E_{tor} * e^{i \left[\phi_{tx}(t) - \phi_{ty}(t) \right]} + c.c.$$

[0033]

ここにマーク*の項はCW主ビームとCW疑似ビーム(あるいは複数のビーム)との間の干渉による。両方の偏光モードの変調が同一、即ち $\phi_{1,x}=\phi_{1,y}$ である場合、誤差は変調されず変調バンド幅の外である。

[0034]

2番目の誤差項、誤差2は以下の通りである。

[0035]

$$k^{2} \in_{1} AB * E_{inx} E_{iny} * e^{i \left[\phi_{2x}(t) - \phi_{2x}(t + \tau) - \phi_{1y}(t) + \phi_{1x}(t + \tau) + \phi_{R} \right]} + \text{c.c.}$$

[0036]

マーク*の項はCCW主ビームとCW疑似ビーム(あるいは複数のビーム)と の間の干渉による。この誤差は2種の振幅型偏光誤差の一方である。

[0037]

3番目の誤差項、誤差3は以下のとおりである。

[0038]

 $k^{2} \in_{2} AC * \mathbb{E}_{bx} \mathbb{E}_{by} * e^{i\left[A_{x}(t) - A_{x}(t+t) + \phi_{2x}(t+t) - \phi_{2y}(t) - \phi_{R}\right]} + \text{c.c.}$

[0039]

マーク*の項はCW主ビーム及びCCW疑似ビーム(あるいは複数のビーム) 間の干渉による。この誤差は2種の主振幅型偏光誤差の他方である。

[0040]

4番目の誤差項、誤差3は以下の通りである。

[0041]

$$k^2 \in {}_2 AC * E_{los} E_{lor} * e^{\int \oint_{\mathcal{I}} e^{(t)} - \oint_{\mathcal{I}_T} (t)} + c.c.$$

[0042]

マーク*の項CCW主ビームとCW疑似ビーム(あるいは複数のビーム)との間の干渉による。最初の誤差の場合のように ϕ_2 , ϕ_2 , であるとき複屈折変調が存在しなければ、この誤差は要素である。

[0043]

誤差1と誤差2の和はゼロに設定可能である。

[0044]

ここで、 κ^2 AB* E_{inx} $E_{iny} \equiv Re^{iv}$ と定義される。

誤差 $1=2 \in \mathbb{R}$ R c o s $[\phi_1, (t) - \phi_1, (t) + \Psi]$

誤差 $2=2\in_1$ R c o s $\left[\phi_2\right]_{\mathbf{z}}$ (t) $-\phi_1$, (t) $+\phi_1$, (t+ τ) $-\phi_2$, (t+ τ) $+\phi_R$ + Ψ]

[0045]

変調波形が正しく選択されると、誤差1は誤差2を無効にできる。

[0046]

一般基準は以下のものを含む。

[0047]

$$\begin{aligned} \phi_{ix}(t) - \phi_{m}(t) - \phi_{iy}(t) \\ &\{\cos[\phi_{ix}(t) - \phi_{iy}(t) + \psi] + \cos[\phi_{2x}(t) - \phi_{iy}(t) + \phi_{1x}(t+\tau) - \phi_{2x}(t+\tau) + \psi\} \bullet D_{s} = R_{N} \end{aligned}$$

[0048]

ここでD。は復調信号であり、Rnはゼロ結果である。

[0049]

且つここに 4 。は通常極めて小さいので誤差 2 から除去される。

[0050]

(プロトン交換 IOCの場合) $\phi_{\gamma} = 0$ で簡略化され以下の通りになる。

[0051]

 $\left\{\cos[\phi_{1x}(t)+\psi]+\cos[\phi_{2x}(t)-\phi_{2x}(t+\tau)+\phi_{1x}(t+\tau)+\psi]\right\} \bullet D_S = R_N$

[0052]

次に ϕ_m (t) $\equiv \phi_1$ (t) $-\phi_1$ (t + τ) + ϕ_2 (t + τ) $-\phi_2$ (t) と定義される。

[0053]

øm (t) は干渉計の主ビームに与えられる全位相バイアスである。

[0054]

以下の式を満足すると誤差1+誤差2はゼロに等しい。

[0055]

$$\left\{\cos[\phi_{1s}(t)+\psi]+\cos[\phi_{1s}(t)-\phi_{m}(t)+\psi]\right\}\bullet D_{S}=R_{N}.$$

[0056]

次いで信号復調D。はローパスフィルタ後のs i n $[\phi_m$ (t)] の乗算で表現できる場合が多い。

[0057]

 $< \sin[\phi_m(t)]\cos[\phi_{ix}(t) + \psi] + \sin[\phi_m(t)]\cos[\phi_{ix}(t) = \phi_m(t) + \psi] >= 0$

[0058]

ここに<>は時間平均を示し Ψ は変化可能である。 Ψ が変化できるとすると、 要件は以下の通りになる。

[0059]

$$< \sin[\phi_{m}(t)]\cos[\phi_{1x}(t)] + \sin[\phi_{m}(t)]\cos[\phi_{1x}(t) - \phi_{m}(t)] >= 0$$

$$< \sin[\phi_{m}(t)]\sin[\phi_{1x}(t)] + \sin[\phi_{m}(t)]\sin[\phi_{1x}(t) - \phi_{m}(t)] >= 0$$

[0060]

ここでなされる複数の視点は、 φ , 、 (t) がディザリングされ全ての項それ ぞれをゼロに平均する、同一の方向に伝播する誤差が反対方向に伝播する誤差を 無効にし、個々の項がゼロに平均化されず加算される。

[0061]

 $\phi_n(t) = \pm \frac{n\pi}{2}$ で更に簡略化するため、nは奇数の整数で誤差1、2は以下の

通りである。

[0062]

< s i n [ϕ_m (t)] cos [ϕ_1 , (t)] + s i n [ϕ_1 , (t)] >= 0

 $< \sin \left[\phi_m (t) \right] \sin \left[\phi_1 (t) \right] - \cos \left[\phi_1 (t) \right] > = 0$

[0063]

次に誤差3、4の和はゼロとみなせる。

[0064]

 $\kappa^2 A C^* E_{in} E_{in} = S e^{ir} と定義すると、$

[0065]

誤差 $3 = 2 \in_2 \text{Scos} \left[\phi_1 \cdot (t) - \phi_1 \cdot (t + \tau) + \phi_2 \cdot (t + \tau) \right]$

誤差 $4 = 2 \in_2 \text{Scos} \left[\phi_2, (t) - \phi_2, (t) + \gamma\right]$

[0066]

誤差無効のための一般基準は以下の通りである。

[0067]

$$\left\{\cos[\phi_{1x}(t) - \phi_{1x}(t+\tau) + \phi_{2x}(t+\tau) - \phi_{2y}(t) + \gamma] + \cos[\phi_{2x}(t) - \phi_{2y}(t) + \gamma]\right\} \bullet D_{S} = R_{N}$$

[0068]

また ϕ_R は通常極めて小さいので除去される。 $\phi_R = 0$ と ϕ_m (t) 定義を用いて簡略化できる。以下の式が満足されると誤差 3 、4 の和はゼロになる。

[0069]

$$\{\cos[\phi_{x}(t)+\phi_{2x}+\gamma]+\cos[\phi_{2x}(t)+\gamma]\}D_{S}=R_{N}$$

[0070]

またsin〔φm(t)〕及びローパスフィルタリングを用いて復調する場合 、以下の式が満足されると、誤差3、4の和はゼロに等しくなる。

[0071]

$$<\cos[\phi_m(t)+\phi_{2x}(t)+\gamma]\sin[\phi_m(t)]+\cos[\phi_{2x}(t)+\gamma]\sin[\phi_m(t)>=0$$

これは一般 γ 式であり γ なしの以下の2式となる。

$$< \sin[\phi_m(t)]\cos[\phi_m(t) + \phi_{2x}(t)] + \sin[\phi_m(t)]\cos[\phi_{2x}(t)] >= 0$$

$$< \sin[\phi_m(t)]\sin[\phi_m(t) + \phi_{2x}(t)] + \sin[\phi_m(t)]\sin[\phi_{2x}(t)] >= 0$$

[0072]

また同じ論点を上述のように行うことができる。

[0073]

更に $\phi_{\bullet}(t)=\pm\frac{n\pi}{2}$ としnが奇数整数とすると、通例のように基準は以下の通

りとなる。

[0074]

$$< \sin[\phi_x(t)]\cos[\phi_{2x}(t)] - \sin[\phi_{2x}(t)] >= 0$$

 $< \sin[\phi_x(t)]\sin[\phi_{2x}(t)] + \cos[\phi_{2x}(t)] >= 0$

[0075]

図6a、図6b、図6cはそれぞれデュアルランプ閉ループ光ファイバジャイロスコープの波形59、60、61を示す。波形59はI。 $_$ 、対 ϕ $_$ (t)の干渉図形である。 ϕ 、に含まれるバイアス変調信号61は図5のジャイロスコープ42の変調器11に印加される。デュアルランプ信号60は ϕ 、と ϕ 、とにスプリットされ、夫々変調器11、12に送られる。波形60の次元62は

 π である。次元51は τ である。この入力構成はプッシュプル動作する。バイアス変調61は適正周波数であり方形波である。以下の表は2ステップデュアルランプシステムの各種の信号を示す。

[0076]

時間間隔	[0,r]	[1,21]	[27,31]	[31,41]
P Bires	π/4	$-\pi/4$	$\pi/4$	- n/4
1/2 Duol Ramp	0	π/2	π	π/2
Pir	π/4	π/4	5x/4	π/4
φ ₂ ,	0	$-\pi/2$	-я	$-\pi/2$
Ø _m	-π/2	$-\frac{3\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$	π/2

 $\phi_{\rm N} = \phi_{\rm i,x}(t) - \phi_{\rm i,x}(t+\psi) + \phi_{\rm 2,z}(t+\tau) - \phi_{\rm 2,z}(t)$

[0077]

上述から2ステップデュアルランプの場合の誤差1、2の和に対し基準が検査 される。

[0078]

$$\langle \sin[\phi_{x}(t)]\cos[\phi_{ix}(t)] + \sin[\phi_{ix}(t)] \rangle = 0$$

$$\Rightarrow <-1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}-1\cdot\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)+1\frac{\sqrt{2}}{2}>=\sqrt{2}/4$$

$$\Rightarrow <+\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}>=\sqrt{2}/4$$

[0079]

両項が√2/4に平均化される。これら誤差は無効にされない。

[0080]

$$\langle \sin[\phi_m(t)]\sin[\phi_{ix}(t)]-\cos[\phi_{ix}(t)]\rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow$$
 $<-1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}-1\cdot\frac{-\sqrt{2}}{2}+1\frac{\sqrt{2}}{2}>=\sqrt{2}/4$

$$\Rightarrow - < +\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} > = -\sqrt{2}/4$$

[0081]

従ってこの基準は誤差1、2に対し満足される。上述からゼロに等しい誤差3 、4に対する基準が検査される。

[0082]

$$< \sin[\phi_{x}(t)\cos[\phi_{2x}(t)] - \sin[\phi_{2x}(t)] > = 0$$

[0083]

最期の誤差は無効にされない。

[0084]

 $< \sin[\phi_{xx}(t)]\sin[\phi_{2x}(t)] + \cos[\phi_{2x}(t)] >= 0$

[0085]

この誤差は無効にされない。結論として2ステップデュアルランプはプッシュプル構成の上述した基準を満足しない。

[0086]

図7a、図7b、図7cは4ステップデュアルランプ閉ループジャイロスコープの波形63、64、65をそれぞれ示す。波形63はI。』、対 ϕ 』(t)の干渉図形である。 ϕ 1、に含まれるバイアス変調信号65は図5の変調器11に印加される。デュアルランプ信号64は ϕ 1、と ϕ 1、と ϕ 1、とにスプリットされ、それぞれ変調器11、12へ送られる。波形64の次元66は π である。次元67は π である。これはプッシュプル動作である。バイアス変調は適正周波数の方形波65である。以下の表は4ステップデュアルランプシステムの各種信号を示す

[0087]

Ø31as	π/4	$-\pi/4$	#14	$-\pi/4$	x/4	-114	$\pi/4$	$-\pi/4$
½ \$\phi_Duel Ramp	0	π/2	π	$3\pi/2$	2π	$3\pi/2$	π	#/2
$\phi_{\lambda x}(t)$	$\pi/4$	x/4	$5\pi/4$	5π/4	$9\pi/4$	5x/4	5#/4	π/4
$\phi_{2x}(t)$	0	$-\pi/2$	-π	$-3\pi/2$	-2π	$-3\pi/2$	- T	$-\pi/2$
$\phi_{\rm m}(t)$	$-\pi/2$	$-3\pi/2$	$-\pi/2$	$-3\pi/2$	3#/2	$\pi/2$	$3\pi/2$	+ \pi/2

$$\phi_{x_1} = \phi_{1x}(t) - \phi_{1x}(t+\tau) + \phi_{2x}(t+\tau) - \phi_{2x}(t)$$

[0088]

ゼロに等しい誤差1、2の和に対する基準は4ステップデュアルランプに対し 検査される。

[0089]

 $<\sin\phi_{x}(t)\cos\phi_{x}(t)+\sin\phi_{x}(t)>=0$

$$<-1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \cdot \frac{-\sqrt{2}}{2} + 1 \cdot \frac{-\sqrt{2}}{2} - 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \cdot \frac{-\sqrt{2}}{2} - 1 \cdot \frac{-\sqrt{2}}{2} + 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} > = 0$$

最初の項

$$<\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} >= 0$$
 2番目の項

 $<\sin\phi_{x}(t)\sin\phi_{tx}(t)-\cos\phi_{tx}(t)>=0$

$$<-1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}-1\cdot\frac{-\sqrt{2}}{2}+1\cdot\frac{-\sqrt{2}}{2}-1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+1\cdot\frac{-\sqrt{2}}{2}-1\cdot\frac{-\sqrt{2}}{2}+1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}>=0$$
 最初の項

$$-<\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}>=0$$

2番目の項

[0090]

誤差1、2はそれぞれゼロに等しい。

[0091]

ゼロに等しい誤差3、4に対する基準は4ステップデュアルランプに対し検査

される。

[0092]

 $<\sin\phi_{x}(t)\cos\phi_{2x}(t)-\sin\phi_{2x}(t)>=0$

 $<\sin\phi_{x}(t)\sin\phi_{2x}(t)+\cos\phi_{2x}(t)>=0$

$$<-1\cdot1+1\cdot0-1\cdot-1+1\cdot0-1\cdot1+1\cdot0-1\cdot-1+1\cdot0>=0$$

- $<0-1+0+1+0+1+0-1>=0$

最初の項

2番目の項

.

$$<-1\cdot0+1\cdot-1-1\cdot0+1\cdot+1-1\cdot0+1\cdot+1-1\cdot0+1\cdot-1>=0$$

最初の項

$$<1+0-1+0+1+0-1+0>=0$$

2番目の項

[0093]

誤差3、4はそれぞれゼロである。4ステップデュアルランプは全部で4個の誤差がそれぞれ ($\pi/2$ バイアス変調深さで)ゼロに変調される場合である。

[0094]

開ループ動作は変調器11と関連すると考えられる。バイアス変調は変調器1 1に印加される ø, に含まれる。バイアス変調は適正周波数である。

[0095]

 $\Rightarrow \phi_m = 2\phi_1$

[0096]

ゼロに等しい誤差1、2の和に対する上述からの基準が検査される。

[0097]

 $< \sin \phi_{ai} \cos \phi_i + \sin \phi_{ai} \cos(\phi_i - \phi_{ai}) >= 0$ $\Rightarrow < \sin 2\phi_i \cos \phi_i + \sin 2\phi_i \cos \phi_i >$

 $= 2 < \sin 2\phi, \cos \phi, >= 0$

[0098]

これは奇数関数である。

[0099]

 $<\sin\phi_m\sin\phi_i + \sin\phi_m\sin(\phi_i - \phi_m)>= 0$ $\Rightarrow <\sin2\phi_i\sin\phi_i + \sin\phi_m\sin(-\phi_i)>= 0$ [0100]

ここで同一方向に伝播する誤差1は反対方向に伝播する誤差2を無効にする。

[0101]

ゼロに等しい誤差3、4に対する上述の基準が検査される。

[0102]

$$< \sin \phi_m \cos(\phi_m + \phi_1) + \sin \phi_m \cos \phi_2 >= 0$$
 $\phi_2 = 0$
 $\Rightarrow < \sin \phi_m \cos \phi_n + \sin \phi_m >= 0$

[0103]

これは奇数関数である。

[0104]

$$< \sin \phi_m \sin(\phi_m + \phi_2) + \sin \phi_m \sin \phi_2 >= 0$$

 $\Rightarrow < \sin^2 \phi_n > \neq 0$

[0105]

和において誤差3はゼロに等しくないが、誤差4はゼロに等しい。従って誤差 3をガンマトリムする必要がある。

[0106]

次の例は変調器 1 2 に印加される搬送波抑制を有する開ループ構成であり、 φ 1 は変調器 1 1 に印加される適正周波数のバイアス変調を含む。低い周波数の搬送波抑制信号は変調器 1 2 に印加される φ 2 信号に含まれる。ここに、

[0107]

 $\phi_2 = \langle \cos(\phi_2 + \psi) \rangle = 0$

が満足されると仮定され、 $\Rightarrow \phi_n \approx 2\phi_1$ and ϕ_2 であり、 ϕ_2 は ϕ_1 と非同期であり、 すべての Ψ 及び γ に対し \Rightarrow < c o s (ϕ_1 + γ) c o s (ϕ_2 + Ψ) >=0 である。

[0108]

ゼロに等しい誤差1、2に対する上述からの基準が検査され、変調器11を利用する先行の開ループ例と同じ理由のためゼロに等しいことが判明した。

[0109]

ゼロに等しい誤差3、4の和に対する上述からの基準が検査される。

[0110]

ゅ₂がゅ」と非同期なので、

$$<\sin\phi_m\cos(\phi_m+\phi_1)+\sin\phi_m\cos\phi_2>=0$$

も。が **も**、と非同期なので、

$$<\sin\phi_m\sin(\phi_m+\phi_2)+\sin\phi_m\sin\phi_2>=0$$

[0111]

誤差3、4の和がゼロに等しいことが分かる。

[0112]

本発明によればセロダイン(あるいはディジタル位相ステップを用いる)また はデュアルランプを用いる開ループ及び閉ループ光ファイバジャイロスコープシ ステム内で偏光誤差抑制が最適に実現される。(4ステップデュアルランプの最 適実施形態はここに説明以外に説明される。) 上述したように光ファイバジャイ ロスコープは偏光誤差を有する。偏光誤差は振幅型あるいは強度型として分類可 能である。振幅型偏光誤差はクロスカップリングされた波と主波の干渉に関連す る。クロスカップリングされた波は疑似波あるいは従波と呼ばれる。主波は変調 信号のパス軸を経て伝達される。従波は変調信号のリジェクト軸で伝達される。 強度型偏光誤差はクロスカップリングされた2波の干渉に関連する。更に誤差の 分類は図8に関連して行うことができる。IOC41の側Aと関連する振幅型偏 光誤差が存在する。これらの誤差は点k、、k,でクロスカップリングされた波 と主波との間の干渉に関連する。誤差1は同一方向に伝播する波に関連し、誤差 2は反対方向に伝播する波に関連する。またIOC41の側Bと連係する振幅型 偏光誤差が存在する。この誤差は点k、、k、でクロスカップリングされる波と 主波との間の干渉に関連する。誤差3は反対方向に伝播する波と関連する。誤差 4は同一方向に伝播する波と関連する。最期に誤差5として示される強度型偏光 誤差が存在する。誤差5は点k2、kgでクロスカップリングされる2波間の干 渉と関連し、この両波はジャイロスコープループ内に配置される。誤差1、2、 3、4、5はまたそれぞれ1、2、3、4、5の偏光誤差とも呼ばれる。

[0113]

偏光誤差を抑制あるいは無効にするためセロダインループ閉鎖の最適実施形態

が存在する。バイアス変調信号がIOC45の変調器11に印加され、図9bのセロダイン信号43が図9aの変調器12に印加される。図9bは2 π 、4 π 、...、 $n\pi$ ラジアンでの位相変調のピーク対ピーク振幅55を有するセロダインループ閉鎖信号43、1。(t)を示す。ここにnは整数である。ループ閉鎖信号は偏光誤差の抑制のための基準を満足する。この基準は<cos(1。(t))>=0である。この実施形態が最適であるということは当業者には周知とは言えない。信号43は代えてディジタル位相ステップ信号(即ちディジタル化されたセロダイン信号)にできる。

[0114]

誤差1、2は振幅が等しいが、符号が逆なのでA側の振幅偏光誤差は自己無効を受ける。B側の振幅偏光誤差は非ゼロ速度でループ閉鎖により抑制される。強度誤差は非ゼロ速度でループ閉鎖により抑制される。1つのクラスの誤差を形成する側A(あるいはB)と関連する多くの誤差が存在する。この変調技術はすべての誤差(クラス)を抑制する。

[0115]

[0116]

以下の説明において誤差抑制波形の周波数は低い(適正周波数より実質的に低い)とする。ループ閉鎖により低い周波数での誤差抑制変調波形 e s (t)の形状が再構築される。従って誤差抑制変調は I O C 4 5 の側 A、Bの両方の変調器 1 1、1 2 にそれぞれ印加される。この構成の例外は図 9 e の方形波 4 8 に用いる場合であり、この波は π / 2 の変調深さ 5 8 (即 5 a) における方形波バイア

ス変調のループ閉鎖に対し不可視であるが、偏光誤差を抑制し得る。方形波48は(2i+1)π/2のピーク振幅58を有し、ここでiは0、1、2、... に等しい整数である。バイアス変調が一方の側A(変調器11)に印加されるとき、誤差1、2は振幅が等しいが符号が異なるので、この側と関連する振幅偏光誤差は自己無効とされる。IOC45のB側(変調器12)における振幅偏光誤差は変調器12に印加される誤差抑制変調es(t)により抑制される。同様にバイアス変調が側Bに印加されると、この側に関連する振幅偏光誤差は自己無効とされ、側Aと関連する誤差はループ閉鎖により再構築される波形es(t)によって抑制される。強度偏光誤差は非ゼロ回転速度に対し抑制される。方形波の場合強度誤差はゼロ回転速度を含むすべての回転速度で抑制される。

[0117]

以下に誤差抑制変調でセロダインループ閉鎖の、第2の最適の実施形態を開示する。バイアス変調は変調器11及びセロダインループ閉鎖1。(t)に印加され、誤差抑制信号は図9aのIOC45の変調器12に印加される。この実施形態では誤差抑制波形が閉ループ内で誤差抑制変調es(t)として合成され、式くcos(es(t))>=0を満足する形態を取ることができる。最適波形の例が図9c、図9dに示される。波形46のピーク変調深さは約2.4ラジアンであり、この場合この深さ56(即ちa)のベッセル関数J。は2.40483ラジアンでありJ。(a)=0である。ベッセル関数の他のゼロ点は5.52及び8.65ラジアンである。図9dのピーク対ピーク振幅57は $n2\pi$ ラジアンであり、ここにnは整数である。誤差抑制変調信号及びセロダインループ閉鎖信号の両方は側Bの電極に印加され、次に示す偏光誤差抑制基準を満足する。

[0118]

$$< \cos(\ell c(t)) >= 0$$

$$< \cos(es(t)) >= 0$$

[0119]

IOC45のA側で生じる振幅偏光誤差は自己無効にされる。IOCのB側で生じる振幅偏光誤差は非ゼロ回転速度でのループ閉鎖信号1。(t)により、及びゼロ回転速度を含むすべての回転速度での誤差抑制変調信号es(t)により

抑制される。強度偏光誤差は非ゼロ及びでのループ閉鎖信号 1。(t)により、及びゼロ回転速度を含むすべての回転速度での誤差抑制変調信号 e s (t) により抑制される。上記はセロダインあるいはディジタル位相ステップ技術のループ閉鎖の好ましい実施形態を開示する。三角波形 4 7 は偏光誤差の抑制に加え後方散乱誤差の抑制する。

[0120]

プッシュプル構成のセロダインループ閉鎖の最適の実施形態が図10aに示される。バイアス変調信号及びセロダイン信号1。(t)はIOC50の変調器11、12に印加される。 4π リセット49を有するセロダイン波形53はは誤差抑制変調として作用する。振幅誤差の抑制は 14π の次元59を有するリセット49に対し生じ、強度誤差の抑制は 12π 及び 14π リセットに対し生じ、こ

こに
$$n$$
 は整数である。偏向誤差抑制の条件は振幅誤差に対し $< cos \left(\frac{\ell c(t)}{2} \right) >= 0$

として定義され、強度誤差に対しては < cos(1c(t))>=0として定義される。従って振幅及び強度偏光誤差のすべては非ゼロ回転速度で $n4\pi$ の次元59のリセット49を有するセロダイン波形53により抑制される。

[0121]

誤差抑制変調を有する図10aのプッシュプル構成内のセロダインループ閉鎖の別の最適な実施形態がここに説明される。バイアス変調、セロダインループ閉鎖信号1。(t)53及び誤差抑制信号の形状が図9c、図9dに46、47として示され、IOC50の変調器11、12に印加される。一般にバイアス変調は矩形はである必要はない。形状46、47の波形は閉ループ内で合成される。振幅誤差に対する誤差抑制要件は次の通りである。

[0122]

$$<\cos\left(\frac{\ell c(t)}{2}\right)>=0$$
 and $<\cos\left(\frac{es(t)}{2}\right)>=0$

[0123]

強度誤差に対する誤差抑制要件は< cos(lc(t))>=0及び< cos(es(t))>=0である。上述した式の一部は複数の解、例えば、< cos(t)

(es(t)) >= 0を有し、ここにes(t)は 2π 、 4π 、...、 $n2\pi$ のピーク対ピーク振幅57に対する三角形は符号47であり、nは1、2、3、...の整数である。

[0124]

振幅及び強度偏光誤差はすべて IOC50構成に対し非ゼロ回転速度での 4π リセットを有するセロダイン波形 53(図 10 bの)により抑制される。これらの誤差はまた誤差抑制変調信号に対し波形を適切に選択される場合、すべての回転速度での誤差抑制変調により抑制できる。誤差抑制波形は振幅あるいは強度偏光誤差を抑制するように選択される。ある波形(例えば、三角波若しくは矩形波)は同時に両方の種類の偏光誤差を抑制可能である。正弦波波形 46 の場合振幅偏光誤差の抑制は振幅 56 (即 5 a)に対し生じ、この場合 1 。(a) = 0 であり a に対し 1 。、1 。 1 。

[0125]

4ステップを有する図7bのようなデュアルランプ波形は図10 aの IOC 50の構成に使用可能である。<cos ϕ_2 (t)/2>=0なら振幅誤差を除去するため他の波形も使用でき、<cos ϕ_2 (t)=0>なら強度誤差を除去するために他の波形も使用可能であり、ここで ϕ_2 は IOC 50の変調器内への抑制波形である。

[0126]

図11aはバイアス変調信号及びループ閉鎖信号の両方がIOC52のA側に入力されるIOC52を示す。バイアス変調信号は変調器11aに入力され、ループ閉鎖信号は変調器11bに入力される。これらの両信号は代わりに加算器33によって加算され図11bに示すIOC79の変調器11に入力可能である。抑制波形発生器80からの搬送波抑制信号はそれぞれ図11a、図11bのIOC52、79の側Bの変調器12に入力される。抑制信号波形の特性は図5のIOC50の変調器12に入力される抑制信号の波形の特性と同一である。

[0127]

図13は各信号をそれぞれ変調器11の各電極に与えることにより、複数の信号発生器(例えば、第1及び第2の変調信号発生器81、82)からの信号が加算あるいは差動の方法で一の変調器11に印加される構成が示される。

[0128]

上述したように減少化関係には、PMジャイロスコープ内のスプライス間のPMファイバの長さを調整すること、あるいはSMジャイロスコープの1あるいは複数の減偏光子のスプライスを調整することが含まれ、減関係は高原のコヒーレンス関数に左右される。コヒーレンス関数はオート関係の関数である。時間的コヒーレンス関数は干渉波の縞の可視性を決定する。光の遅延は検出器での2波が関連付けされないように調整される。バイアス変調が複数の誤差を抑制するために使用される場合、減関係は残りの誤差を抑制するために使用される。減関係は主波及びクロスカップリングされた波が互いに干渉することを防止する。図12 aはPMファイバスプライス68を有するPMジャイロスコープ44を示す。スプライス68とIOCの長さとの間のPMファイバの長さすべては必要な減関係を与えるように調整される。

[0129]

図12bはスプライス72を有するSM(減偏光された)ジャイロスコープ54を示す。PMファイバの特定の長さ74、76は減偏光子である。ジャイロスコープ54は単一の減偏光子74または76のみで設計可能である。スプライス72間のPMファイバの長さのすべて及びIOCの長さは必要な減少化関係を与えるように調整される。

【図面の簡単な説明】

【図1】

図1は各光路を有する光スプリッタ及び変調器を含む集積光回路(IOC)を 備えた光ファイバジャイロスコープを示す。

【図2】

図 2 は異なる変調器構成を有する I O C を備えた光ファイバジャイロスコープを示す。

【図3】

図3は異なる変調器構成を有するIOCを備えた光ファイバジャイロスコープを示す。

【図4】

図4は異なる変調器構成を有するIOCを備えた光ファイバジャイロスコープを示す。

【図5】

図5は異なる変調器構成を有するIOCを備えた光ファイバジャイロスコープを示す。

【図 6 a】

図6aは2ステップ、デュアルランプ、閉ループ光ファイバジャイロスコープ の干渉図形である。

【図6b】

図6 b は 2 ステップ、デュアルランプ、閉ループ光ファイバジャイロスコープ のバイアス変調信号を示す。

【図 6 c】

図 6c は 2 ステップ、デュアルランプ、閉ループ光ファイバジャイロスコープ の波形を示す。

【図7a】

図7aは4ステップ、デュアルランプ、閉ループ光ファイバジャイロスコープ の干渉図形である。

【図7b】

図7bは4ステップ、デュアルランプ、閉ループ光ファイバジャイロスコープ のバイアス変調信号を示す。

【図7c】

図7cは4ステップ、デュアルランプ、閉ループ光ファイバジャイロスコープ の波形を示す。

【図8】

図8は誤差分類のための光スプリッタを有するIOCの図である。

【図9a】

図9 a は図8の I O C の変調器のレイアウトである。

【図9b】

図9bはセロダインループ閉鎖信号である。

【図 9 c】

図9 c は偏光誤差抑制波形の一例である。

【図9d】

図9dは偏光誤差抑制波形の別の一例である。

【図 9 e】

図9 e は π / 2 方形波バイアス変調のループ閉鎖に対し不可視の偏光誤差抑制 波形である。

【図10a】

図10aはIOCの変調器プッシュプル構成を示す。

【図10b】

図10bはプッシュプル構成の振幅及び強度偏光誤差の両方を抑制するセロダイン波形を示す。

【図11a】

図11aは両バイアス変調信号を一方の側へ及び誤差抑制信号を他方の側へ入力するIOC構成を示す。

【図11b】

図11bは両バイアス変調信号を一方の側へ及び誤差抑制信号を他方の側へ入力するIOC構成を示す。

【図12a】

図12aはPMジャイロスコープの減関係法を示す。

【図12b】

図12bはSMジャイロスコープの減関係法を示す。

【図13】

図13は1変調器と接続される複数の変調信号発生器を示す。



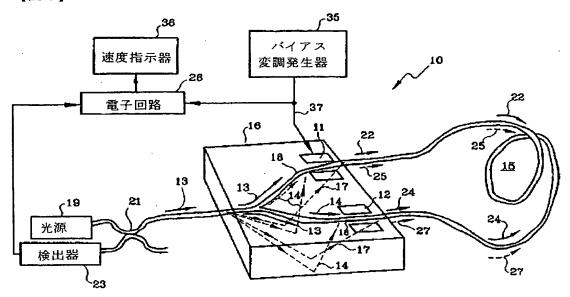
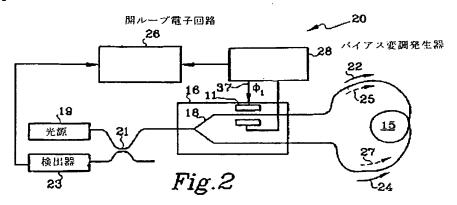
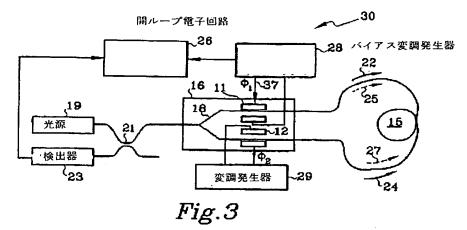


Fig.1

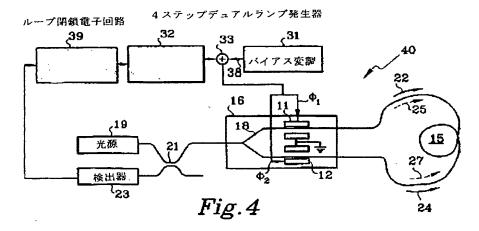
【図2】



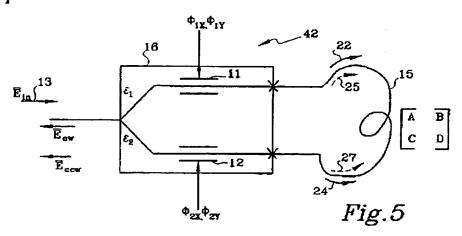
【図3】



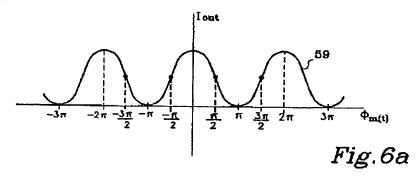
【図4】



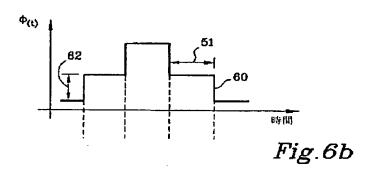
【図5】



【図 6 a】



【図6b】



【図 6 c】

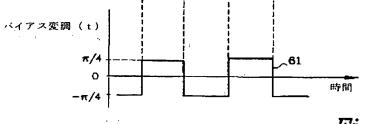
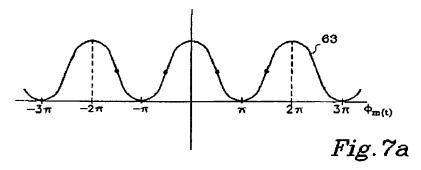
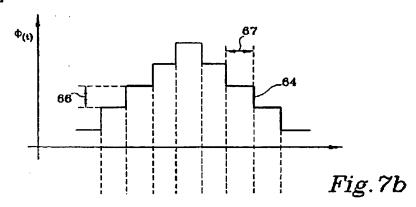


Fig.6c

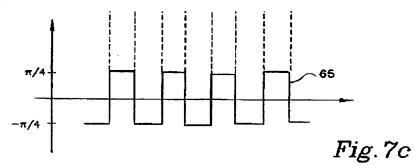
【図7a】



【図7b】



【図7c】



【図8】

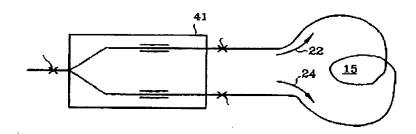


Fig.8

【図9a】

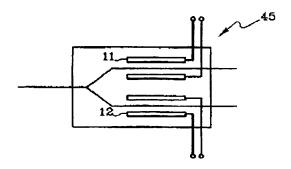


Fig.9a

【図9b】

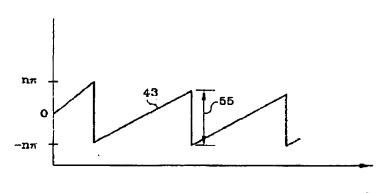


Fig.9b

【図9c】

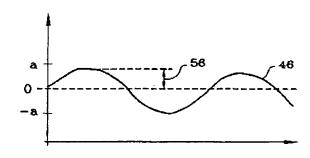


Fig.9c

[図9d]

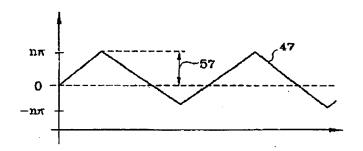


Fig.9d

【図 9 e 】

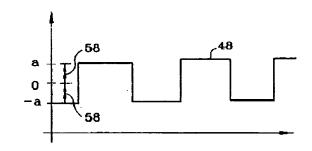


Fig.9e

【図10a】

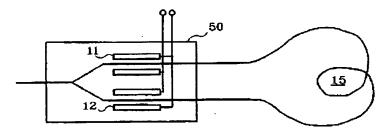


Fig.10a

【図10b】

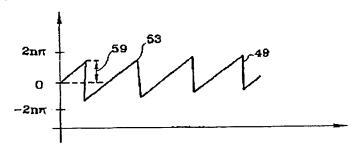
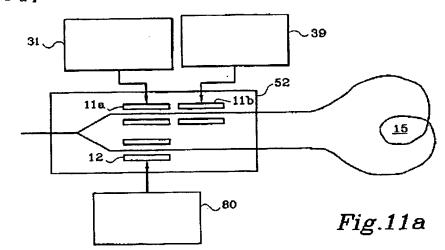
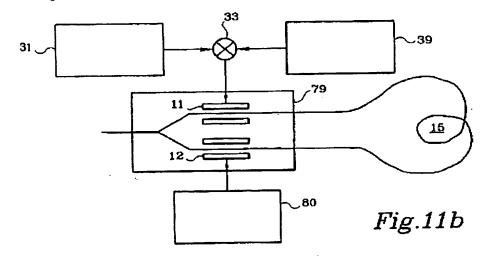


Fig.10b

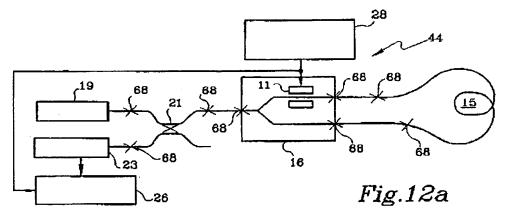
【図11a】



【図11b】



【図12a】



【図12b】

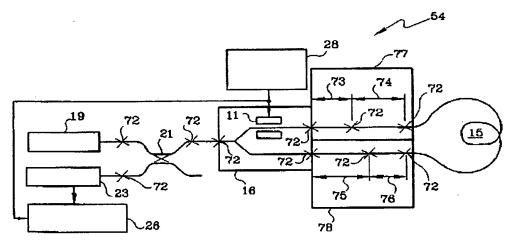


Fig.12b

【図13】

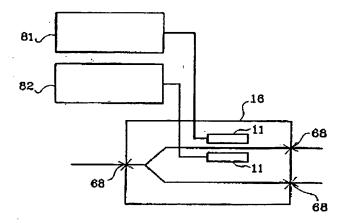


Fig.13

【国際調査報告】

	INTERNATIONAL SEARCH	REPORT				
	Intern			ial Application No		
1 0 100			PCT/US 99	/26517		
ÎPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER G01C19/72					
	nternational Patent Classification (IPC) or to both national classif	ication and IPC		<u> </u>		
	SEAFCHED. cumentation searched (classification system followed by classification system followed by classif					
IPC 7	G01C		·			
Documenta	ion searched other than minimum documentation to the extent that	l such documents are inc	laded in the fields s	berchas		
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of date b	base and, where practical	, search terms used			
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	elevant persages		Relevant to claim No.		
X	WO 90 10843 A (OPTISK FORSKNING ;STUBBE RAOUL (SE))	INST		1		
A	20 September 1990 (1990-09-20) abstract; figure 4			4,6,9, 19,28, 35,46, 65,81		
A	page 2, line 24 -page 3, line 3 page 6, line 21 -page 7, line 7	AL \				
^	US 5 377 283 A (BLAKE JAMES N E 27 December 1994 (1994-12-27) cited in the application abstract column 10, line 18 -column 13, l column 62, line 32 - line 60	T AL)		1-4		
		-/				
X Funt	er documents are listed in the continuetion of box C.	X Patent temby	members are listed	In ennex.		
"A" docume	agories of cited documents : It desirating the general state of the art which is not and to be of particular relevance	"I" later document pub or priority date an cited to understan	lighed after the lints of not in conflict with of the principle or the	mational filing data the application but sony underlying the		
"E" eatler d	ocument but published on or after the international	PLACING BY PLASTLY	red novel or cannot re stap when the do	be considered to current is taken atoms		
"O" docums		"Y" document of pertion carnot be conside document is comb ments, such comb	lier relevence; the c red to involve an in ined with one or mo	Islamed invention vertice step when the valor such doou— us to a person skilled		
	nt published prior to the international. (ling date but on the priority date daimed	"&" document member	of the came patent	family		
	ctual completion of the insumational search		the international aga	uroh report		
	April 2000	17/04/2 Authorized officer				
	European Patient Office, P.B. 5618 Patentiean 2 NL - 2280 HV Rigerijk Tst. (+31-70) 340-2640, Tx. 31 551 epo nt, Faix (+31-70) 348-3615	Hunt, J		:		

Ferm PCT/ISA/219 (second sheet) (July 1992

	INTERNATIONAL SEARCH REPORT	Internsal Application No PCT/US 99/26517		
C.(Continu	MION) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category '	Citation of document, with indication where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
A	US 5 602 642 A (BERGH RALPH A ET AL) 11 February 1997 (1997-02-11) column 10, line 15 - line 52 column 11, line 4 - line 7; figures 2-4	1,4,5,9		
A	US 5 296 912 A (STRANDJORD LEE K ET AL) 22 March 1994 (1994-03-22) abstract; claims	1		
• • •				
	·			
		·		
į				

Form PCT/ISA/216 (communities of second sheet) (Asly 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Intern al Application No PCT/US 99/26517

Patant document cited in search repor	t .	Publication date		Patent lamily member(s)	Publication date
WO 9010843	A	20-09-1990	EP	0434775 A	03-07-1991
US 5377283	A	27-12-1994	AU	4399493 A	30-12-1993
			BR	9306194 A	23-06-1998
			CA	2129979 A	09-12-199
			DE	69311722 D	24-07-1997
			DΕ	69311722 T	08-01-1998
			EP	0642654 A	15-03-1999
			EP	0760461 A	05-03-1997
			EP	0760462 A	05-03-1997
			ES	2105282 T	16-10-1997
			JP	2863007 B	03-03-1999
			JP	8504267 T	07-05-1996
			NO.	9324807 A	09-12-1993
US 5602642	A	11-02-1997	WO	9641131 A	19-12-1996
US 5296912	Α	22-03-1994	DE	69300849 D	04-01-1996
		-	DE	69300849 T	13-06-1996
			EP	0576663 A	05-01-1994
			JP	6507727 T	01-09-1994
			WO	9314380 A	22-07-1993

Form PCT/ISA/210 (patent family ennes) (Ady 1982)

フロントページの続き

- (72)発明者 ランジ、チヤールズ エイチ、 アメリカ合衆国 アリゾナ州 85310、グ レンデイル、ダブリユウ、 アラメダ 4611
- (72)発明者 ストランドジョード, リー ケイ. アメリカ合衆国 ミネソタ州 55331, ト ンカ ベイ, ヒル クレスト ドライブ
- F ターム(参考) 2F105 BB03 DE01 DE06 DE12 DE13 DE14 DE21 DE23 DE27 DE28 DF07 DF10